01;06 Математическая модель режима усиления постоянного тока в канале микроканальной пластины

© А.Б. Беркин, В.В. Васильев

Новосибирский государственный технический университет, 630092 Новосибирск, Россия e-mail: Berkin@epu.ref.nstu.ru

(Поступило в Редакцию 18 июня 2007 г.)

Решена краевая задача для напряженности электрического поля в канале микроканальной пластины при заданной величине тока на входе канала. Получены аналитические соотношения для распределения поля, потенциала и тока вдоль канала, а также для коэффициента усиления тока и тока в цепи источника постоянного напряжения в зависимости от величины входного тока.

PACS: 85.60.Bt

Введение

Неискаженная передача изображения через многоканальную пластину (МКП) возможна только в линейном режиме, когда усиление тока в каналах не зависит от величины тока на их входах. Для оценки допустимой степени нелинейности и степени искажения изображения полезна модель, позволяющая связать усиление канала с величиной входного тока при заданных параметрах канала. Подобная задача была поставлена в работе [1], а ее решение дано в виде алгоритма некоторой итерационной процедуры, позволяющей получить численные решения для заданных значений сопротивления резистивноэмиссионного слоя. Модель, предлагаемая в настоящей работе, получена путем решения краевой задачи для поля в канале МКП, она дает аналитические соотношения [2], позволяющие определить распределения поля и тока в канале, а также усиление канала и ток в цепи источника напряжения на МКП в различных режимах работы канала при усилении постоянного тока.

Постановка задачи

Электрическое поле в канале складывается из стороннего поля с напряженностью E_0 , образованного источником приложенного к МКП постоянного напряжения U_0 , наведенного поля $E_{\rm in}$, обусловленного протеканием наведенного тока по окружающему канал резистивному слою, и поля пространственного заряда электронов. Как будет показано ниже, поле пространственного заряда



Рис. 1. Эквивалентная схема канала.

пренебрежимо мало. Наведенное поле можно выразить через вторично-эмиссионный конвекционный ток, воспользовавшись эквивалентной схемой канала (рис. 1) в виде цепочки источников тока и резистивных элементов.

Элементы цепочки отображают участок канала длиной dz: I(z) есть усредненный на dz конвекционный ток, r' = R/L — погонное сопротивление, R — сопротивление резистивного слоя МКП, приходящееся на один канал, L — длина канала. Канал при этом рассматривается как одномерная активная среда с распределенным вдоль оси z усилением. В отличие от схемы, использованной в [1], не учитываются резистивные элементы эмиссионного слоя. При решении задачи считаются известными коэффициент усиления тока в линейном режиме M_0 и ток источника постоянного напряжения U_0 , приходящийся на один канал, при нулевом токе на входе канала: $I_S = U_0/R$.

Теоретический анализ

Если известен закон распределения тока по длине канала I(z), то соответствующее распределение приращений потенциала dU(z) в канале может быть получено из уравнений контурных токов. Для контуров с контурными токами I(z) и I_0 (рис. 1) можно записать

$$[I_0 - I(z)]r'dz = dU(z), \quad I_0 r'L - \int_0^L I(z)r'dz = U_0.$$
(1)

Исключив из этих уравнений контурный ток I₀, получим

$$dU(z) = \frac{U_0}{L}dz + \frac{dz}{L}\int_0^L I(z)r'dz - I(z)r'dz,$$

или, переходя к напряженности поля,

$$E(z) = \frac{dU}{dz} = E_0 + E_{\rm in} = E_0 + \frac{r'}{L} \int_0^L I(z)dz - I(z)r'.$$
(2)

Свяжем далее наведенное поле E_{in} с конвекционным током в канале. Известно [3], что при малой величине входного тока в линейном режиме напряженность электрического поля постоянна ($E(z) = E_0, E_{in} = 0$), а конвекционный ток вдоль оси z канала распределен по закону

$$I(z) = I_{\rm en} e^{\alpha z},$$

где $\alpha = \ln(M_0)/L$ — инкремент, определяющий величину погонного усиления тока. С увеличением входного тока распределение напряженности электрического поля в канале изменяется за счет наведенного поля, а распределение тока отклоняется от экспоненты. Для корректировки тока воспользуемся формулой [1]:

$$I(z) = I_{\rm en} e^{\alpha z} \frac{E(z)}{E_0}.$$
(3)

Подставим выражение (3) в уравнение (2) и перегруппируем его члены:

$$E(z) + I_{\rm en} e^{\alpha z} \frac{E(z)}{E_0} r' = E_0 + \frac{r'}{L} \int_0^L I_{\rm en} e^{\alpha z} \frac{E(z)}{E_0} dz.$$

Продифференцировав последнее равенство, в котором правая часть не зависит от координаты *z*, получим линейное уравнение с разделяющимися переменными

$$\frac{dE}{dz} + \frac{I_{\rm en}r'}{E_0} e^{\alpha z} \left(\frac{dE}{dz} + \alpha E\right) = 0.$$

Решение этого уравнения с учетом граничного условия $\int_{0}^{L} E(z) dz = U_0$ дает искомое распределение напряженности поля, а также потенциала по длине канала:

$$E(z) = \frac{E_0 \ln M_0}{F\left(1 + \frac{I_{en}}{I_s}e^{\alpha z}\right)},\tag{4}$$

$$U(z) = \int_{0}^{Z} E dz$$

= $\frac{U_0}{F} \left[\alpha z - \ln \left(1 + \frac{I_{en}}{I_s} e^{\alpha z} \right) + \ln \left(1 + \frac{I_{en}}{I_s} \right) \right].$ (5)

Здесь учтено, что отношение $E_0/r' = U_0/R$ есть ток I_S , а коэффициент F определяется как

$$F = \ln M_0 + \ln \left(1 + \frac{I_{\text{en}}}{I_S} \right) - \ln \left(1 + \frac{I_{\text{en}}}{I_S} M_0 \right).$$
(6)

Подстановка (4) в (3) дает распределение тока

$$I(z) = I_{\rm en} e^{\alpha z} \frac{\ln M_0}{F\left(1 + \frac{I_{\rm en}}{I_s} e^{\alpha z}\right)},\tag{7}$$

а при *z* = *L* из (7) следует формула коэффициента усления канала

$$M = \frac{I(L)}{I_{\rm en}} = M_0 \frac{\ln M_0}{F \left(1 + \frac{I_{\rm en}}{I_{\rm c}} M_0\right)}.$$
 (8)

9* Журнал технической физики, 2008, том 78, вып. 2

Второе из уравнений контурных токов (1) позволяет получить ток I_0 , протекающий в цепи источника питания (рис. 1):

$$I_0 = I_S + \frac{1}{L} \int_0^L I(z) dz$$

Вычислив интеграл, определяющий наведенную составляющую тока, получим

$$I_0 = I_S \frac{\ln M_0}{F},\tag{9}$$

где, как и ранее, F определяется формулой (6).

Результаты расчета

Расчеты проведены для канала МКП-18-10 при двух значениях коэффициента усиления в линейном режиме: $M_0 = 500$ при напряжении на МКП $U_0 = 660$ V и $M_0 = 1000$ при $U_0 = 720$ V. Длина канала 400, диаметр 10 μ m. Сопротивление *R*, приходящееся на один канал, принято равным 12.7 · 10¹⁴ Ω.

Распределения поля, потенциала и тока в канале иллюстрируются графиками, которые рассчитаны по соотношениям (4), (5), (7) при $M_0 = 1000$ (рис. 2). Представлены распределения для трех режимов работы канала: близкого к линейному (кривые *I*), нелинейного (кривые *2*) и сильно линейного, близкого к насыщению (кривые *3*). Форма этих кривых хорошо известна [3], однако впервые они получены аналитически.

Кроме того, модель позволяет определить вклад наведенного тока в полный ток I_0 в цепи источника напряжения на МКП. Переход в сильно нелинейный режим сопровождается значительным увеличением тока I_0 . На рис. 3, *а* показаны зависимости относительной величины выходного тока $I_{out} = MI_{en}$ от тока на входе канала, полученные из соотношений (8) и (9) при $M_0 = 500$. Видно, что с увеличением степени насыщения ток I_0 может в несколько раз превосходить величину тока I_s , а отношение I_{out}/I_0 стремится к единице.

На рис. 3, *b* приведена зависимость относительного усиления канала от входного тока для двух значений параметра M_0 . Строго линейный режим усиления сохраняется при величине тока на выходе канала I_{out} , не превышающей $(0.01-0.02)I_S$. Слабая нелинейность, когда усиление снижается не более чем на 10%, имеет место при выходном токе около $0.1I_S$. В области бо́льших выходных токов наблюдается значительная нелинейность усиления.

Таким образом, результаты расчетов соответствуют известным теоретическим и экспериментальным данным [3], что свидетельствует об адекватности предложенной модели канала.



Рис. 2. Распределение напряженности поля, потенциала и тока в канале: $I - I_{en} = 10^{-16}$, $2 - 10^{-15}$, $3 - 10^{-14}$ А.



Рис. 3. Зависимость относительной величины выходного тока ($M_0 = 500, 1 - I_{out}/I_s, 2 - I_{out}/I_0$) и коэфффициента усиления ($I - M_0 = 500, 2 - 1000$) от входного тока.

Ограничения модели

1. Сопротивление эмиссионного слоя

Эмиссионный слой окисла, покрывающий поверхность канала, обладает продольным R_1 (вдоль оси канала) и поперечным R_2 сопротивлениями. Соответствующие сопротивления участков dz канала должны быть введены в эквивалентную схему. Однако при этом принятый подход к отысканию E(z) и I(z) приводит к дифференциальному уравнению третьего порядка, не имеющему решения в аналитическом виде. Численные

решения могут быть получены итерационным методом [1]. Расчеты показывают, что существенным является отношение продольного сопротивления резистивного слоя $R = U_0/I_S$ к сопротивлению R_2 , а влияние сопротивления R_1 в силу неравенства $R_1 \gg R$ невелико. При $R/R_2 \ge 10^3$ эмиссионный слой практически не влияет на распределения поля и тока в канале и на коэффициент усиления. Так, например, в канале с сопротивлением резистивного слоя $R = 12.7 \cdot 10^{14} \Omega$ ($U_0 = 720 \text{ V}$) влиянием эмиссионного слоя можно пренебречь, если сопротивление $R_2 \le 12.7 \cdot 10^{11} \Omega$. Если длина канала 400, диаметр d = 10 и толщина эмиссионного слоя $\Delta = 0.01 \,\mu$ m, то удельное сопротивление окисла должно при этом удовлетворять условию $\rho \leq R_2 \pi dL / \Delta \approx 10^{14} \,\Omega \cdot$ cm.

При уменьшении отношения R/R_2 поле в канале заметно меняется за счет падения напряжения при протекании наведенного тока сквозь эмиссионный слой, а усиление тока снижается. Например, при $R/R_2 = 10^2$ ($\rho \approx 10^{15} \,\Omega \cdot cm$) усиление канала в сравнении с расчетом по соотношению (8) снижается в нелинейном режиме на 10–15%.

Типичные значения удельного сопротиления стехиометрической двуокиси кремния составляют ~ 10^{16} , свинцово-силикатного стекла ~ $10^{15} \Omega \cdot \text{сm. C}$ учетом обогащения поверхности канала атомами щелочных металлов и частичного восстановления окисла в процессе изготовления и работы МКП [4] реально сопротивление может снижаться на 1–2 порядка. Поэтому представленная модель позволяет проводить физическое моделирование и инженерные расчеты с приемлемой точностью без учета сопротивления эмиссионного слоя.

2. Влияние отрицательного пространственного заряда

Оценим величину напряженности поля пространственного заряда в канале. Плотность пространственного заряда в сечении *z* выразим через плотность конвекционного тока и скорость электронов:

$$\rho(z) = \frac{I(z)t_1}{0.25\pi D^2 L},$$

где скорость оценивается как отношение длины канала к среднему времени пролета (t_1) электронов через канал, d — диамер канала. С другой стороны, в одномерной задаче

$$\frac{dE_{\rho}}{dz} = \frac{\rho(z)}{\varepsilon_0},$$

где $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}$ F/m. Полагая поле пространственного заряда в начале канала равным нулю, можно записать

$$E_{\rho}(z) = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{0}^{z} \rho(z) dz = \frac{t_1}{0.25\pi d^2 L \varepsilon_0} \int_{0}^{z} I(z) dz.$$

После интегрирования выражения (7) получим

$$E_{\rho}(z) = \frac{I_{S}t_{1}}{0.25\pi d^{2}\varepsilon_{0}F} \times \left[\ln\left(1 + \frac{I_{en}}{I_{S}}e^{\alpha z}\right) - \ln\left(1 + \frac{I_{en}}{I_{S}}\right)\right]. \quad (10)$$

Определим величину напряженности поля E_{ρ} на выходе канала (z = L), где она достигает максимального значения. Примем следующие значения параметров: $I_S = 0.57 \cdot 10^{-12}$ A, $M_0 = 1000$, $L = 400 \, \mu$ m, $d = 10 \, \mu$ m, а среднее время пролета $t_1 = 10^{-9}$ s. При токе на входе канала $I_{\rm en} = 10^{-14}$ A, что соответствует глубокому насыщению, получим из (10) $E_{\rho}(L) = 0.594$ V/m. Эта напряженность много меньше, чем $E_0 = 1.8 \cdot 10^6$ V/m, и чем наведенное поле, напряженность которого, как видно из рис. 2, составляет на выходе канала около $0.9E_0$.

Таким образом, поле пространственного заряда оказывается пренебрежимо малым и может не учитываться в модели для всех режимов работы МКП в составе электронно-оптического преобразователя (ЭОП).

Заключение

Предложенная аналитическая модель позволяет осуществить расчет усиления постоянного тока в канале МКП в широком диапазоне токов на входе канала. В отличие от ранее известных моделей данная модель обеспечивает возможность получить распределение поля, потенциала и тока вдоль канала, а также тока в цепи источника питания в зависимости от величины входного тока, что важно для решения ряда физических и технологических задач. Расчет тока канала в нелинейном режиме позволяет оценить искажения при передаче изображения в ЭОП и оптимизировать режим использования МКП.

Список литературы

- Беркин А.Б., Васильев В.В. // Прикладная физика. 2006.
 № 2. С. 98–102.
- [2] Беркин А.Б., Васильев В.В. // Письма в ЖТФ. 2007. Т. 33. Вып. 15. С. 75–79.
- [3] Берковский А.Г., Гаванин В.А., Зайдель И.Н. Вакуумные фотоэлектронные приборы. М.: Радио и связь, 1988. С. 85– 102.
- [4] Then A.M., Pantano C.G. // Non-Crystalline Solids. 1990. Vol. 120. P. 178–187.